60086888

PCT/JP2004/008314

4720 Rec'd Februar 27 FEB 2006

明細書

同期整流型DC-DCコンバータ

技術分野

[0001] 本発明は、2次側回路でのスイッチング損失を低減することにより変換効率を向上する同期整流型DC-DCコンバータに関する。

背景技術

[0002] 直流電源に接続されて1次側回路を構成する少なくとも1つの主スイッチング素子 及びトランスの1次巻線と、トランスの1次巻線に電磁的に結合する2次巻線と、2次巻 線と負荷との間に接続され2次側回路を構成する少なくとも1つの整流用スイッチング 素子とを備え、主スイッチング素子のスイッチング動作に同期して整流用スイッチング 素子を駆動することにより2次側回路から負荷に直流出力を供給する同期整流型D C-DCコンバータは、従来から高効率のスイッチング電源装置として知られている。 図14に示す従来の同期整流型DC-DCコンバータは、直流電源(1)に対して直列に 接続された第1及び第2の主スイッチング素子としての第1及び第2の主MOS-FET (2,3)と、第1及び第2の主MOS-FET(2,3)の接続点と直流電源(1)の負極端子との間 に接続されたトランス(4)の1次巻線(4a)と、トランス(4)の1次巻線(4a)と直列に接続され た電流共振用コンデンサ(5)と、第1の主MOS-FET(2)のドレインーソース間に接続さ れた電圧擬似共振用コンデンサ(6)と、トランス(4)の2次巻線(4b,4c)に接続された第1 及び第2の整流用スイッチング素子としての第1及び第2の整流用MOS-FET(7,8)と 、第1及び第2の整流用MOS-FET(7,8)のソースードレイン間に各々接続された第1 及び第2の出力整流ダイオード(9,10)と、トランス(4)の2次巻線(4b,4c)の中間タップと 第1及び第2の整流用MOS-FET(7,8)のソースとの間に接続された出力平滑コンデ ンサ(11)とを備えている。第1及び第2の主MOS-FET(2,3)、トランス(4)の1次巻線 (4a)、電流共振用コンデンサ(5)、電圧擬似共振用コンデンサ(6)は、1次側回路を構 成し、トランス(4)の2次巻線(4b,4c)、第1及び第2の整流用MOS-FET(7,8)、第1及 び第2の出力整流ダイオード(9,10)、出力平滑コンデンサ(11)は、2次側回路を構成 する。

[0003] トランス(4)は、1次巻線(4a)に電磁的に結合する駆動巻線(4d)と、1次巻線(4a)に直 列に接続された漏洩インダクタンス(4e)とを有し、漏洩インダクタンス(4e)は電流共振 用リアクトルとして作用する。整流ダイオード(12)及び平滑コンデンサ(13)が接続され た駆動巻線(4d)は、制御回路(21)の駆動電源端子(V_)に駆動用の直流電力を供給cc する。 直流電源(1)の正極端子と平滑コンデンサ(13)との間に接続された起動抵抗 (14)を介して、装置起動時に直流電源(1)から流れる電流により平滑コンデンサ(13)を 充電し、制御回路(21)を起動させる。第1及び第2の主MOS-FET(2,3)の接続点と 起動抵抗(14)との間に直列に接続された整流ダイオード(15)及び平滑コンデンサ(16) は、チャージポンプ回路を構成し、制御回路(21)のハイサイド側の電源端子(V_{B}, V_{S})間 に直流電力を供給する。直流出力電圧V₀を検出する出力電圧検出回路(17)は、出 力平滑コンデンサ(11)の両端に接続され、トランス(4)の2次巻線(4b,4c)の中間タップ と出力電圧検出回路(17)との間にフォトカプラ(18)を構成するフォトダイオード(19)が 接続される。フォトダイオード(19) の検出出力信号は、フォトカプラ(18)を構成するフ ォトトランジスタ(20)に付与され、フォトトランジスタ(20)は、制御回路(21)の帰還信号入 力端子(Vg)に接続される。

[0004] 制御回路(21)は、発振器(22)と、発振器(22)の出力を受信するDフリップフロップ(23)と、Dフリップフロップ(23)の一方の出力端子に接続された第1のデッドタイム付加回路(24)と、第1のデッドタイム付加回路(24)の出力を受信するローサイド側バッファ増幅器(25)と、Dフリップフロップ(23)の他方の出力端子に接続された第2のデッドタイム付加回路(26)と、第2のデッドタイム付加回路(26)の出力を受信するレベル変換回路(27)と、レベル変換回路(27)の出力を受信するハイサイド側バッファ増幅器(28)とを備えている。発振器(22)は、フォトカプラ(18)を介して帰還信号入力端子(V_{FB})に入力される出力電圧検出回路(17)の検出出力信号の電圧レベルに応じて周波数が変化するパルス信号を出力する。Dフリップフロップ(23)は、発振器(22)から出力されるパルス信号からハイサイド側の第2の駆動パルス信号V_{C2}及びその反転信号であるローサイド側の第1の駆動パルス信号V_{C1}を生成する。第1のデッドタイム付加回路(24)は、Dフリップフロップ(23)の一方の出力端子から出力される第1の駆動パルス信号V_{C1}に一定時間のデッドタイムを付加する。ローサイド側バッファ増幅器(25)は、デッドタイム

が付加された第1の駆動パルス信号 V_{c1} を第1の主MOS-FET(2)のゲートに付与する。第2のデッドタイム付加回路(26)は、Dフリップフロップ(23)の他方の出力端子から出力される第2の駆動パルス信号 V_{c2} に一定時間のデッドタイムを付加する。レベル変換回路(27)は、デッドタイムが付加された第2の駆動パルス信号 V_{c2} の電圧レベルを変換する。ハイサイド側バッファ増幅器(28)は、レベル変換回路(27)から出力される第2の駆動パルス信号 V_{c2} を第2の主MOS-FET(3)のゲートに付与する。これにより、出力電圧検出回路(17)の検出出力信号の電圧レベルに応じて制御回路(21)からPFM(パルス周波数変調)制御された第1及び第2の駆動パルス信号 V_{c1} 、 V_{c2} がそれぞれ第1及び第2の主 V_{c2} のをゲートに付与されるので、出力電圧検出回路(17)の検出出力信号の電圧レベルに対応する周波数で第1及び第2の主 V_{c3} のを分子下ET(2,3)を交互にオン・オフ動作させることができる。

- [0005] 第1の主MOS-FET(2)のゲートは、第1のコンデンサ(29)及び第1のパルストランス (31)を介して第1の整流用MOS-FET(7)のゲートに接続され、第2の主MOS-FET (3)のゲートは、第2のコンデンサ(30)及び第2のパルストランス(34)を介して第2の整流 用MOS-FET(8)のゲートに接続される。このため、制御回路(21)から出力される第1 の駆動パルス信号V_{C1}は、第1のコンデンサ(29)を介して第1のパルストランス(31)の1 次巻線(32)に入力され、2次巻線(33)から第1の駆動パルス信号V_{C2}と同一波形の第 1の同期駆動パルス信号V_{SC1}が発生して第1の整流用MOS-FET(7)のゲートに付 与される。一方、第2の駆動パルス信号V_{C2}は、第2のコンデンサ(30)を介して第2の パルストランス(34)の1次巻線(35)に入力され、2次巻線(36)から第2の駆動パルス信号V_{C2}と同一波形の第 2の同期駆動パルス信号V_{SC2}が発生して第2の整流用MOS-FET(8)のゲートに付与される。これにより、1次側の第1及び第2の主MOS-FET (2,3)のオン・オフ動作に同期して、2次側の第1及び第2の整流用MOS-FET(7,8) がそれぞれオン・オフ駆動され、2次側回路の出力端子間に発生する略一定レベル の直流出力電圧V_のが図示しない負荷に供給される。
- [0006] 図14に示す同期整流型DC-DCコンバータの動作は以下の通りである。図示しない電源スイッチをオンすると、直流電源(1)から起動抵抗(14)を介して平滑コンデンサ (13)が充電される。平滑コンデンサ(13)の充電電圧が制御回路(21)の起動電圧に達

すると、制御回路(21)が動作を開始する。このとき、制御回路(21)から第1及び第2の駆動パルス信号V_{G1},V_{G2}が出力され、それぞれ第1及び第2の主MOS-FET(2,3)の各ゲートに付与され、第1及び第2の主MOS-FET(2,3)がオン・オフ動作を開始する。第2の主MOS-FET(3)がオン状態のときは、直流電源(1)、第2の主MOS-FET(3)、トランス(4)の漏洩インダクタンス(4e)、1次巻線(4a)、電流共振用コンデンサ(5)及び直流電源(1)の経路で1次側回路に電流I_{G2}が流れる。電流I_{G2}は、電流共振用コンデンサ(5)の静電容量及びトランス(4)の漏洩インダクタンス(4e)で決定される共振周波数の共振電流とトランス(4)の1次巻線(4a)の励磁電流との合成電流となる。また、第2の主MOS-FET(3)のオンに同期して第2の整流用MOS-FET(8)がオン状態となり、トランス(4)の2次巻線(4c)から第2の出力整流ダイオード(10)と第2の整流用MOS-FET(8)との並列回路を介して出力平滑コンデンサ(11)及び図示しない負荷に前記の共振電流と略同様の電流I_{G2}が流れる。

[0007] 電流I。が流れる間に第2の主MOS-FET(3)をオフ状態にすると、第1及び第2の 主MOS-FET(2,3)のドレインーソース間の電圧 V_{Q1} , V_{Q2} は、電圧擬似共振用コンデン サ(6)の静電容量及びトランス(4)の図示しない励磁インダクタンスと漏洩インダクタン ス(4e)との合成インダクタンスで決定される共振周波数の擬似共振電圧となる。これと 同時に、第2の主MOS-FET(3)に流れるトランス(4)の1次巻線(4a)の励磁電流は、 第1の主MOS-FET(2)のドレイン-ソース間の図示しない寄生ダイオードに転流する 。寄生ダイオードへの転流期間中に第1の主MOS-FET(2)をオン状態に切り換える と、第1の主MOS-FET(2)の寄生ダイオードに流れる電流はそのまま減少し、極性 が反転して第1の主MOS-FET(2)に電流I が流れる。第1の主MOS-FET(2)に流 れる電流 $I_{\alpha l}$ は、第2の主MOS-FET(3)に流れる電流 $I_{\alpha l}$ とは逆極性で電流共振用コ ンデンサ(5)の静電容量及びトランス(4)の漏洩インダクタンス(4e)で決定される共振周 波数の共振電流とトランス(4)の1次巻線(4a)の励磁電流との合成電流となる。また、 第1の主MOS-FET(2)のオンに同期して第1の整流用MOS-FET(7)がオン状態と なり、トランス(4)の2次巻線(4b)から第1の出力整流ダイオード(9)と第1の整流用MO S-FET(7)との並列回路を介して出力平滑コンデンサ(11)及び図示しない負荷に前 記の共振電流と略同様の電流Igが流れる。

- [0008] 電流I_{QI}が流れる間に第1の主MOS-FET(2)をオフ状態に切り換えると、第1及び第2の主MOS-FET(2,3)のドレインーソース間の電圧V_{QI},V_{Q2}は、電圧擬似共振用コンデンサ(6)の静電容量及びトランス(4)の図示しない励磁インダクタンスと漏洩インダクタンス(4e)との合成インダクタンスで決定される共振周波数の擬似共振電圧となる。これと同時に、第1の主MOS-FET(2)に流れるトランス(4)の1次巻線(4a)の励磁電流は、第2の主MOS-FET(3)のドレインーソース間の図示しない寄生ダイオードに転流する。寄生ダイオードへの転流期間中に第2の主MOS-FET(3)をオン状態に切り換えると、第2の主MOS-FET(3)の寄生ダイオードに流れる電流はそのまま減少し、極性が反転して第2の主MOS-FET(3)に電流I_{Q2}が流れる。図15(A)、(B)及び(C)は、それぞれ第1の主MOS-FET(2)のドレインーソース間の電圧V_{Q1}、第1の主MOS-FET(2)に流れる電流I_{Q1}及びトランス(4)の2次巻線(4b)に流れる電流I_{S1}の各波形を示す。
- [0009] これ以降は、前記同期整流動作が繰り返され、略一定レベルの直流出力電圧V。が 2次側回路から図示しない負荷に印加される。また、第1及び第2の主MOS-FET (2,3)のスイッチング周波数は、トランス(4)の漏洩インダクタンス(4e)と電流共振用コン デンサ(5)の静電容量とで決定される共振周波数より高いため、第1及び第2の主M OS-FET(2,3)のスイッチング周波数を上昇させることにより、図示しない負荷に供給 される直流出力を制限できる。前記と略類似の構成を有する同期整流型DC-DCコンバータは、例えば下記の特許文献1に開示されている。

特許文献1:特開2000-23455号公報(第5頁、図3)

発明の開示

発明が解決しようとする課題

[0010] ところで、図14に示す従来の同期整流型DC-DCコンバータでは、トランス(4)の2 次側回路の第1及び第2の整流用MOS-FET(7,8)をオン状態にするタイミングを1 次側回路の第1及び第2の主MOS-FET(2,3)のターンオンにそれぞれ同期させるため、図15(C)及び(A)に示すように、トランス(4)の2次側回路に流れる電流I_{SI},I_{SI}は、1 次側回路の第1及び第2の主MOS-FET(2,3)のオン期間と一致しない。このため、2 次側回路の第1及び第2の出力整流ダイオード(9,10)に電流が流れない期間に第1

及び第2の整流用MOS-FET(7,8)がオン状態となるため、出力平滑コンデンサ(11) からトランス(4)の2次巻線(4b,4c)に向かう方向に流れる逆電流が発生する。この逆電流は、更にトランス(4)の1次側と2次側との間を往復する循環電流となり、1次側の第1及び第2の主MOS-FET(2,3)及び2次側の第1及び第2の整流用MOS-FET(7,8)で無用なスイッチング損失を発生するため、同期整流型DC-DCコンバータの変換効率が低下する欠点があった。

[0011] そこで、本発明は、2次側回路でのスイッチング損失を低減して変換効率を向上できる同期整流型DC-DCコンバータを提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

- [0012] 本発明による同期整流型DC-DCコンバータは、直流電源(1)に接続されて1次側回路を構成する少なくとも1つの主スイッチング素子(2,3)及びトランス(4)の1次巻線(4a)と、トランス(4)の1次巻線(4a)に電磁的に結合する2次巻線(4b,4c)と負荷との間に接続され2次側回路を構成する少なくとも1つの整流用スイッチング素子(7,8)と、1次側回路に流れる電流(I_{Q1},I_{Q2})を検出する電流検出手段(51)と、トランス(4)の励磁電流に対応する電圧よりも大きいバイアス電圧(V_{B1},V_{B2})を発生するバイアス手段(53,54)と、電流検出手段(51)の検出電圧(V_{DT})がバイアス手段(53,54)のバイアス電圧(V_{B1},V_{B2})を超えたとき、整流用スイッチング素子(7,8)を駆動する比較手段(55,57)とを備え、主スイッチング素子(2,3)のスイッチング動作に同期して整流用スイッチング素子(7,8)を駆動することにより2次側回路から負荷に直流出力(V_Q)を供給する。
- [0013] 電流検出手段(51)の検出電圧(V_{DT})がトランス(4)の励磁電流に対応する電圧よりも大きいバイアス手段(53,54)のバイアス電圧(V_{BS1},V_{BS2})を超えたとき、比較手段(55,57)によりトランス(4)の励磁電流成分を除く1次側回路の電流(I_{Q1},I_{Q2})に同期して整流用スイッチング素子(7,8)が駆動される。これにより、2次側回路に流れる整流出力電流(I_{S1},I_{S2})に比例して整流用スイッチング素子(7,8)が駆動されるため、無用な循環電流による電力損失が発生しない。このため、2次側回路を構成する整流用スイッチング素子(7,8)で発生する電力損失を最小限に抑制して同期整流型DC-DCコンバータの変換効率を向上することができる。
- [0014] 本発明による他の同期整流型DC-DCコンバータは、1次側回路に流れる電流(I

,I_,)を検出する電流検出手段(51)と、バイアス電圧(V_RSI,V_RSS))を発生するバイアス手 段(53,54)と、トランス(4)の励磁電流に対応する電圧に比例する傾斜信号(Vg)を発生 する傾斜信号発生手段と、電流検出手段(51)の検出電圧(V_{nt})がバイアス手段 (53,54)のバイアス電圧(V_{RSI},V_{RSI})と傾斜電圧発生手段の傾斜信号(V_{RSI})との重畳信号 の電圧を超えたとき、整流用スイッチング素子(7,8)を駆動する比較手段(55,57)とを備 える。また、本発明によるもう一つの他の同期整流型DC-DCコンバータは、1次側 回路に流れる電流(I_,,I_)を検出する電流検出手段(51)と、バイアス電圧(V_RS1,V_RS2)を 発生するバイアス手段(53,54)と、トランス(4)の励磁電流に対応する電圧に比例する 傾斜信号(Vg))を発生する傾斜信号発生手段と、電流検出手段(51)の検出電圧(Vg) と傾斜電圧発生手段の傾斜信号(Vgg)との重畳信号の電圧がバイアス手段(53,54)の バイアス電圧(V___,V__)を超えたとき、整流用スイッチング素子(7,8)を駆動する比較 手段(55,57)とを備える。傾斜信号発生手段の傾斜信号(Vp)の波形がトランス(4)の1 次巻線(4a)に流れる励磁電流の波形と略相似になるため、電流検出手段(51)にて検 出された1次側回路の電流(I_,,I_)に含まれるトランス(4)の励磁電流成分を相殺する ことができる。このため、2次側回路に流れる整流出力電流(I、,I、)に正確に比例させ て整流用スイッチング素子(7,8)を効率よく駆動することができる。

発明の効果

[0015] 本発明によれば、電流検出手段の検出電圧がトランスの励磁電流に対応する電圧 よりも大きいバイアス手段のバイアス電圧を超えたときに整流用スイッチング素子を駆動することにより、トランスの励磁電流成分を除く1次側回路の電流に同期して2次側回路の整流用スイッチング素子が駆動される。これにより、2次側回路に流れる整流 出力電流に比例して整流用スイッチング素子が駆動されるので、無用な循環電流に よる電力損失が発生せず、2次側回路の整流用スイッチング素子で発生する電力損 失を最小限に抑えて同期整流型DC-DCコンバータの変換効率を向上することができる。トランスの励磁電流に対応する電圧に比例する傾斜信号を発生する傾斜信号 発生手段を設けた場合は、電流検出手段にて検出された1次側回路の電流に含まれるトランスの励磁電流成分が傾斜信号により相殺されるので、2次側回路に流れる整流出力電流に正確に比例させて整流用スイッチング素子を効率よく駆動すること

ができる。バイアス手段のバイアス電圧は、トランスの励磁電流成分より小さい範囲を含む任意のバイアス電圧でよいため、バイアス手段のバイアス電圧を低い値に設定できる利点がある。特に、電流共振方式の同期整流型DC-DCコンバータに本発明を適用する場合は、低耐圧でオン抵抗の低い整流用スイッチング素子を使用できるので、安価で且つ変換効率の極めて高い同期整流型DC-DCコンバータの実現が可能となる。

図面の簡単な説明

[0016] [図1]本発明による同期整流型DC-DCコンバータを電流共振方式の同期整流型DC-DCコンバータに適用した一実施の形態を示す電気回路図

[図2]図1の電流検出用抵抗の検出電圧と各整流用MOS-FETの同期駆動パルス 信号との関係を示すタイムチャート

[図3]図1の各部の電圧及び電流を示す波形図

[図4]図1の同期整流型DC-DCコンバータの変更実施の形態を示す電気回路図 [図5]図4の同期整流型DC-DCコンバータの変更実施の形態を示す電気回路図 [図6]本発明による同期整流型DC-DCコンバータの第2の実施の形態を示す電気 回路図

[図7]図6の各部の電圧を示す波形図

[図8]本発明による同期整流型DC-DCコンバータの第3の他の実施の形態を示す 電気回路図

[図9]図8の各部の電圧を示す波形図

[図10]図8の同期整流型DC-DCコンバータの変更実施の形態を示す電気回路図 [図11]同期整流型DC-DCコンバータの第4の実施の形態を示す電気回路図 [図12]第4の実施の形態の同期整流型DC-DCコンバータを変更した第5の実施の 形態を示す電気回路図

[図13]本発明による同期整流型DC-DCコンバータの変形例を示す電気回路図 [図14]従来の同期整流型DC-DCコンバータの一例を示す電気回路図 [図15]図14の各部の電圧及び電流を示す波形図 符号の説明 [0017] (1)・・直流電源、(2)・・第1の主MOS-FET(第1の主スイッチング素子)、(3)・・ 第2の主MOS-FET(第2の主スイッチング素子)、(4)・・トランス、(4a)・・1次巻線 、(4b,4c)・・2次巻線、(4d)・・駆動巻線、(4e)・・漏洩インダクタンス、(5)・・電流共 振用コンデンサ、(6)・・電圧擬似共振用コンデンサ、(7)・・第1の整流用MOS-FE T(第1の整流用スイッチング素子)、(8)・・第2の整流用MOS-FET(第2の整流用 スイッチング素子)、(9)・・第1の出力整流ダイオード、(10)・・第2の出力整流ダイ オード、(11)・・出力平滑コンデンサ、(12)・・整流ダイオード、(13)・・平滑コンデン サ、(14)・・起動抵抗、(15)・・整流ダイオード、(16)・・平滑コンデンサ、(17)・・出 力電圧検出回路、(18)・・フォトカプラ、(19)・・フォトダイオード、(20)・・フォトトラン ジスタ、(21)・・制御回路、(22)・・発振器、(23)・・Dフリップフロップ、(24)・・第1 のデッドタイム付加回路、(25)・・ローサイド側バッファ増幅器、(26)・・第2のデッド タイム付加回路、(27)・・レベル変換回路、(28)・・ハイサイド側バッファ増幅器、 (29)・・第1のコンデンサ、(30)・・第2のコンデンサ、(31)・・第1のパルストランス、 (32)・・1次巻線、(33)・・2次巻線、(34)・・第2のパルストランス、(35)・・1次巻線、 (36)・・2次巻線、(37)・・他の電流共振用コンデンサ、(38)・・他の電圧擬似共振 用コンデンサ、(39)・・電流共振用リアクトル、(51)・・電流検出用トランス(電流検出 手段)、(52)・・電流検出用抵抗、(53)・・第1の直流バイアス電源(バイアス手段)、 (54)・・第2の直流バイアス電源(バイアス手段)、(55)・・第1の比較器(第1の比較 手段)、(56)・・第1のバッファ増幅器、(57)・・第2の比較器(第2の比較手段)、 (58)・・第2のバッファ増幅器、(59)・・バイアス電源、(60)・・オペアンプ(周波数信号 発生手段)、(61)・・抵抗、(62)・・積分コンデンサ、(63)・・駆動用電源、(64)・・波 形変換回路(波形変換手段)、(65)・・分流用コンデンサ、(66)・・電圧変換用抵抗 、(67,68,70)・・抵抗、(69)・・バイアス電源

発明を実施するための最良の形態

[0018] 以下、同期整流型DC-DCコンバータを電流共振方式の同期整流型DC-DCコンバータに適用した本発明による5つの実施の形態を図1〜図12について説明する。 図1〜図12では、図14及び図15に示す箇所と実質的に同一の部分には同一の符号を付し、その説明を省略する。

[0019]図1に示すように、本発明の第1の実施の形態を示す同期整流型DC-DCコンバ ータは、トランス(4)の1次側回路に流れる電流I。,I。を検出する電流検出手段となる 電流検出用トランス(CT: Current Transformer)(51)と、電流検出用トランス(51)の検 出電流をそれに対応する電圧 $V_{\rm nr}$ に変換する電流検出用抵抗(52)と、トランス(4)の励 磁電流に対応する電圧よりも大きいバイアス電圧V_{BSI}、V_{BSI}を発生するバイアス手段と しての第1及び第2の直流バイアス電源(53,54)と、非反転入力端子(+)に入力される 電流検出用抵抗(52)の検出電圧V が反転入力端子(-)に入力される第1の直流バイ アス電源(53)のバイアス電圧V_{BS1}を超えたときに第1の整流用MOS-FET(7)をオン 状態にする第1の同期駆動パルス信号V を出力する第1の比較手段としての第1 の比較器(55)と、第1の比較器(55)の第1の同期駆動パルス信号V_{\$51}を第1の整流用 MOS-FET(7)のゲートに付与する第1のバッファ増幅器(56)と、反転入力端子(-)に 入力される電流検出用抵抗(52)の検出電圧V_{DT}が非反転入力端子(+)に入力される 第2の直流バイアス電源(54)のバイアス電圧V_{ps}を超えたときに第2の整流用MOS-FET(8)をオン状態にする第2の同期駆動パルス信号V。cc を出力する第2の比較手段 としての第2の比較器(57)と、第2の比較器(57)の第2の同期駆動パルス信号V。 第2の整流用MOS-FET(8)のゲートに付与する第2のバッファ増幅器(58)とを備えて いる。第1の直流バイアス電源(53)は、陰極端子が接地され且つ陽極端子が第1の比 較器(55)の反転入力端子(-)に接続される。第2の直流バイアス電源(54)は、陽極端 子が接地され且つ陰極端子が第2の比較器(57)の非反転入力端子(+)に接続される 。電流検出用トランス(51)の右端の2つの黒点は、第1及び第2の主MOS-FET(2,3) の接続点とトランス(4)の1次巻線(4a)との間のライン上に接続される図示しない1次巻 線及び電流検出用抵抗(52)の両端に接続される2次巻線が互いに同極性であること を示す。その他の構成は、第1及び第2のコンデンサ(29,30)と第1及び第2のパルスト ランス(31,34)を省略した点を除き、図14に示す従来の同期整流型DC-DCコンバー タと略同様である。

[0020] 上記の構成において、第2の主MOS-FET(3)がオン状態のときは、直流電源(1)、第2の主MOS-FET(3)、トランス(4)の漏洩インダクタンス(4e)、1次巻線(4a)、電流共振用コンデンサ(5)及び直流電源(1)の経路で1次側回路に電流Iのが流れる。このとき

の電流I は、電流共振用コンデンサ(5)の静電容量及びトランス(4)の漏洩インダクタ ンス(4e)で決定される共振周波数の共振電流とトランス(4)の1次巻線(4a)の励磁電流 との合成電流となる。1次側回路に流れる電流I 。は電流検出用トランス(51)にて検出 され、更に電流検出用抵抗(52)によりその検出電流に対応する電圧V に変換される 。即ち、電流検出用抵抗(52)の両端には、図2(A)に示すように接地(グランド)電圧0 Vを基準電位として電流検出用トランス(51)の検出電流に比例して変化する電圧V が発生する。電流検出用抵抗(52)の検出電圧V_{FF}は第2の比較器(57)の反転入力端 子(-)に入力され、非反転入力端子(+)に入力される第2の直流バイアス電源(54)のバ イアス電圧V_{see}と比較される。図2(A)に示すように、電流検出用抵抗(52)の検出電圧 V が第2の直流バイアス電源(54)のバイアス電圧V ss とり低くなると、図2(B)に示す ように、第2の比較器(57)から第2のバッファ増幅器(58)を介して第2の整流用MOS-FET(8)のゲートに高い電圧(H)レベルの第2の同期駆動パルス信号Vcc が付与され 、第2の整流用MOS-FET(8)がオン状態となる。これにより、トランス(4)の2次巻線 (4c)から第2の出力整流ダイオード(10)と第2の整流用MOS-FET(8)との並列回路を 介して出力平滑コンデンサ(11)及び図示しない負荷に前記の共振電流と略同様の電 流I_{S2}が流れる。

[0021] 電流I_{Q2}が流れる間に第2の主MOS-FET(3)をオフ状態にすると、第1及び第2の主MOS-FET(2,3)のドレイン―ソース間の電圧V_{Q1},V_{Q2}は、電圧擬似共振用コンデンサ(6)の静電容量及びトランス(4)の図示しない励磁インダクタンスと漏洩インダクタンス(4e)との合成インダクタンスで決定される共振周波数の擬似共振電圧となる。これと同時に、第2の主MOS-FET(3)に流れるトランス(4)の1次巻線(4a)の励磁電流は、第1の主MOS-FET(2)のドレイン―ソース間の図示しない寄生ダイオードに転流する。この転流期間中に第1の主MOS-FET(2)をオン状態にすると、第1の主MOS-FET(2)の寄生ダイオードに流れる電流は、そのまま減少し、極性が反転して第1の主MOS-FET(2)に電流I_{Q1}が流れる。このとき、1次側回路に流れる電流I_{Q2}は、第2の主MOS-FET(3)に流れる電流I_{Q2}とは逆極性で電流共振用コンデンサ(5)の静電容量及びトランス(4)の漏洩インダクタンス(4e)で決定される共振周波数の共振電流とトランス(4)の1次巻線(4a)の励磁電流との合成電流となる。1次側回路に流れる電流I_{Q1}は、100円で決定される共振周波数の共振電流とトランス(4)の1次巻線(4a)の励磁電流との合成電流となる。1次側回路に流れる電流I_{Q1}は、100円で決定される共振周波数の共振電流とトランス(4)の1次巻線(4a)の励磁電流との合成電流となる。1次側回路に流れる電流I_{Q1}は

電流検出用トランス(51)にて検出され、更に電流検出用抵抗(52)によりその検出電流に対応する電圧 V_{DT} に変換される。即ち、電流検出用抵抗(52)の両端には、図2(A)に示すように接地(グランド)電圧OVを基準電位として電流検出用トランス(51)の検出電流に比例して変化する電圧 V_{DT} が発生する。電流検出用抵抗(52)の検出電圧 V_{DT} は、第1の比較器(55)の非反転入力端子(+)に入力され、反転入力端子(-)に入力される第1の直流バイアス電源(53)のバイアス電圧 V_{BSI} と比較される。図2(A)に示すように、電流検出用抵抗(52)の検出電圧 V_{DT} が第1の直流バイアス電源(53)のバイアス電圧 V_{BSI} と比較される。図2(A)に示すように、電流検出用抵抗(52)の検出電圧 V_{DT} が第1の直流バイアス電源(53)のバイアス電圧 V_{BSI} より高くなると、図2(C)に示すように、第1の比較器(55)から第1のバッファ増幅器(56)を介して第1の整流用MOS-FET(7)のゲートに高い電圧(H)レベルの第1の同期駆動パルス信号 V_{SCI} が付与され、第1の整流用MOS-FET(7)がオン状態となる。これにより、トランス(4)の2次巻線(4b)から第1の出力整流ダイオード(9)と第1の整流用MOS-FET(7)との並列回路を介して出力平滑コンデンサ(11)及び図示しない負荷に前記の共振電流と略同様の電流 I_{ST} が流れる。

- [0022] 電流I_{Q1}が流れる間に第1の主MOS-FET(2)をオフ状態にすると、第1及び第2の主MOS-FET(2,3)のドレインーソース間の電圧V_{Q1},V_{Q2}は電圧擬似共振用コンデンサ(6)の静電容量及びトランス(4)の図示しない励磁インダクタンスと漏洩インダクタンス(4e)との合成インダクタンスで決定される共振周波数の擬似共振電圧となる。これと同時に、第1の主MOS-FET(2)に流れるトランス(4)の1次巻線(4a)の励磁電流は、第2の主MOS-FET(3)のドレインーソース間の図示しない寄生ダイオードに転流する。この転流期間中に第2の主MOS-FET(3)をオン状態にすると、第2の主MOS-FET(3)の寄生ダイオードに流れる電流はそのまま減少し、極性が反転して第2の主MOS-FET(3)に電流I_{Q2}が流れる。これ以降は、前記同期整流動作が繰り返され、略一定レベルの直流出力電圧V_Qが変次側回路から図示しない負荷に供給される。図3(A)、(B)及び(C)は、それぞれ第1の主MOS-FET(2)のドレインーソース間の電圧V_{Q1}、第1の主MOS-FET(2)に流れる電流I_{Q2} びトランス(4)の2次巻線(4b)に流れる電流I_{Q1} の各波形を示す。
- [0023] 第1の実施の形態では、トランス(4)の1次側回路に流れる電流I_{Q1},I_{Q2}を電流検出用トランス(51)により検出し、電流検出用抵抗(52)の検出電圧V_{DT}がトランス(4)の励磁電

流に対応する電圧よりも大きい第1及び第2の直流バイアス電源(53,54)のバイアス電 EV_{BS1},V_{BS2}を超えたとき、第1及び第2の比較器(55,57)から出力される高い電圧(H) レベルの第1及び第2の同期駆動パルス信号V_{SC1},V_{SC2}により第1及び第2の整流用 MOS-FET(7,8)をオン状態にする。これにより、トランス(4)の励磁電流成分を除く1 次側回路の電流I_{Q1},I_{Q2}に同期して第1及び第2の整流用MOS-FET(7,8)を駆動することができる。このため、2次側回路に流れる整流出力電流I_{S1},I_{S2}に比例して第1及び第2の整流用MOS-FET(7,8)が駆動されるので、無用な循環電流による電力損失が発生しない。したがって、2次側回路を構成する第1及び第2の整流用MOS-F ET(7,8)で発生する電力損失を最小限に抑制して同期整流型DC-DCコンバータの変換効率を向上することができる。また、電流共振方式の同期整流型DC-DCコンバータの変換効率を向上することができる。また、電流共振方式の同期整流型DC-DCコンバータであるため、2次側回路の第1及び第2の整流用MOS-FET(7,8)に印加される電圧を図示しない負荷に供給される直流出力電圧V_のの2倍に制限できる。このため、各整流用MOS-FET(7,8)として低耐圧でオン抵抗の低いMOS-FETを使用できるので、安価で且つ変換効率の極めて高い同期整流型DC-DCコンバータを実現できる。

[0024] 電流検出用抵抗(52)の検出電圧V_{DT}と第1及び第2の直流バイアス電源(53,54)のバイアス電圧V_{BS1},V_{BS2}とをそれぞれ第1及び第2の比較器(55,57)により比較する図1に示す同期整流型DC-DCコンバータの代わりに、図4に示すように、第1及び第2の直流バイアス電源(53,54)をそれぞれ電流検出用抵抗(52)と第1及び第2の比較器(55,57)との間に直列に接続し、電流検出用抵抗(52)の検出電圧V_{DT}を第1の直流バイアス電源(53)のバイアス電圧V_{BS1}の分だけ負側にシフトさせると共に、第2の直流バイアス電源(54)のバイアス電圧V_{BS2}の分だけ正側にシフトさせ、それぞれのシフト後の検出電圧V_{DT}を第1及び第2の比較器(55,57)により接地(グランド)電圧0Vと比較してもよい。図1及び図4に示す同期整流型DC-DCコンバータでは、それぞれ正出力及び負出力を発生する電源で第1及び第2の比較器(55,57)を駆動するが、実際には単一の出力を発生する電源で駆動する場合が多いため、図5に示すように第1及び第2の比較器(55,57)の基準電圧入力側に別のバイアス電源(59)を接続し、何れか一方の比較器(55,57)の入力電圧範囲を超えないように基準電位となる接地(グランド)

電圧OVをバイアス電源(59)によりシフトすることが望ましい。図4及び図5に示す何れの場合も、得られる作用及び効果は図1の回路と略同様である。

- [0025] 第1の実施の形態は変更が可能である。例えば、本発明の第2の実施の形態の同 期整流型DC-DCコンバータは、図6に示すように、トランス(4)の2次巻線(4c)に発生 する電圧の周波数に同期するパルス信号V」を出力する周波数信号発生手段を構 成するオペアンプ(60)と、オペアンプ(60)の出力パルス信号V」の半周期毎に傾斜が 反転する傾斜信号V_{pp}を出力する積分回路を構成する抵抗(61)及び積分コンデンサ (62)とを図1に示す同期整流型DC-DCコンバータに追加し、抵抗(61)及び積分コン デンサ(62)の接続点を第1の直流バイアス電源(53)の陰極端子と第2の直流バイアス 電源(54)の陽極端子との接続点に接続したものである。オペアンプ(60)の非反転入 力端子(+)は、トランス(4)の2次巻線(4c)に接続され、同反転入力端子(-)は2次側回 路の接地端子に接続される。したがって、図7(B)に示すように、トランス(4)の2次巻線 (4c)に発生する電圧の周波数で極性が交番する矩形状のパルス信号V_{pt}がオペアン プ(60)の出力端子から出力され、オペアンプ(60)の出力パルス信号V により抵抗 (61)を介して積分コンデンサ(62)が抵抗(61)の抵抗値と積分コンデンサ(62)の静電容 量との積で決まる時定数で充電及び放電される。これにより、図7(C)に示すように、ト ランス(4)の2次巻線(4c)の電圧の周波数に同期する傾斜信号Vg が抵抗(61)及び積 分コンデンサ(62)の接続点から出力される。 即ち、オペアンプ(60)、抵抗(61)及び積 分コンデンサ(62)は、トランス(4)の1次巻線(4a)に流れる励磁電流に対応する電圧に 比例する傾斜信号Vooを発生する傾斜信号発生手段を構成する。その他の構成は、 図1に示す同期整流型DC-DCコンバータと略同様である。
- [0026] 図6に示す回路では、第2の主MOS-FET(3)がオン状態のときに、1次側回路に流れる電流I。は、電流検出用トランス(51)にて検出され、電流検出用抵抗(52)によりその検出電流に対応する電圧V。に変換される。このとき、図7(A)に示すように、接地(グランド)電圧0Vを基準電位として電流検出用トランス(51)の検出電流に比例して変化する電圧V。が電流検出用抵抗(52)の両端に発生する。電流検出用抵抗(52)の検出電圧V。は、第2の比較器(57)の反転入力端子(-)に入力され、非反転入力端子(+)に入力される傾斜信号発生手段を構成する抵抗(61)及び積分コンデンサ(62)の

接続点に発生する傾斜信号 V_{RP} と第2の直流バイアス電源(54)のバイアス電圧 V_{BS2} との重畳信号 V_{RP} - V_{BS2} の電圧と比較される。即ち、第2の比較器(57)の非反転入力端子(+)には、図7(C)に示す抵抗(61)及び積分コンデンサ(62)の接続点に発生する傾斜信号 V_{RP} の電圧を第2の直流バイアス電源(54)のバイアス電圧 V_{BS2} の分だけ負側にシフトさせた図7(D)に示す重畳信号 V_{RP} - V_{BS2} の電圧が入力される。図7(D)に示すように、電流検出用抵抗(52)の検出電圧 V_{DT} が重畳信号 V_{RP} - V_{BS2} の電圧より低くなると、図7(E)に示すように、第2の比較器(57)から第2のバッファ増幅器(58)を介して第2の整流用MOS-FET(8)のゲートに高い電圧(H)レベルの第2の同期駆動パルス信号 V_{SC2} が付与され、第2の整流用MOS-FET(8)がオン状態となる。

[0027]一方、第1の主MOS-FET(2)がオン状態のときに、1次側回路に流れる電流 I_{OI} は 電流検出用トランス(51)にて検出され、電流検出用抵抗(52)によりその検出電流に対 応する電圧V_に変換される。このとき、図7(A)に示すように、接地(グランド)電圧0V を基準電位として電流検出用トランス(51)の検出電流に比例して変化する電圧V_{DT}が 電流検出用抵抗(52)の両端に発生する。電流検出用抵抗(52)の検出電圧V_、は、第 1の比較器(55)の非反転入力端子(+)に入力され、反転入力端子(-)に入力される傾 斜信号発生手段を構成する抵抗(61)及び積分コンデンサ(62)の接続点に発生する 傾斜信号 V_{RP} の電圧と第1の直流バイアス電源(53)のバイアス電圧 V_{RSI} との重畳信号 V_{RP}+V_{RSI}の電圧と比較される。即ち、第1の比較器(55)の反転入力端子(-)には、図 7(C)に示す抵抗(61)及び積分コンデンサ(62)の接続点に発生する傾斜信号V の電 圧を第1の直流バイアス電源(53)のバイアス電圧V の分だけ正側にシフトさせた図 7(D)に示す重畳信号 V_{RP} + V_{RSI} の電圧が入力される。図7(D)に示すように電流検出 用抵抗(52)の検出電圧 V_{DT} が前記の重畳信号 V_{RP} + V_{RSI} の電圧より高くなると、図7(F)に示すように、第1の比較器(55)から第1のバッファ増幅器(56)を介して第1の整流用 MOS-FET(7)のゲートに高い電圧(H)レベルの第1の同期駆動パルス信号V。が付 与され、第1の整流用MOS-FET(7)がオン状態となる。図1に示す同期整流型DC-DCコンバータの動作と略同様である上記の動作を除く図6に示す同期整流型DC-DCコンバータの主回路の基本的な動作の詳細な説明を省略する。

[0028] 第2の実施の形態では、傾斜信号発生手段の積分回路を構成する抵抗(61)及び積

分コンデンサ(62)の接続点に発生する傾斜信号 V_{RP} の電圧波形がトランス(4)の1次巻線(4a)に流れる励磁電流の波形と略相似になるため、傾斜信号 V_{RP} と第1及び第2の直流バイアス電源(53,54)のバイアス電圧 V_{BSI} , V_{BS2} との重畳信号で第1及び第2の比較器(55,57)の不感帯を形成することにより、電流検出用トランス(51)にて検出された1次側回路の電流 I_{QI} , I_{QI} に含まれるトランス(4)の励磁電流成分を相殺することができる。これにより、1次側回路に流れる電流 I_{QI} , I_{QQ} の共振電流成分のみに同期して2次側回路の第1及び第2の整流用MOS-FET(7,8)がオン状態となる。したがって、2次側回路に流れる整流出力電流 I_{SI} , I_{SI} に正確に比例させて第1及び第2の整流用MOS-FET(7,8)を効率よく駆動することができる。また、第1及び第2の直流バイアス電源(53,54)のバイアス電圧 V_{BSI} , V_{BSI} は、トランス(4)の励磁電流成分より小さい範囲を含む任意のバイアス電圧でよいため、第1の実施の形態に比較して低い値に設定できる利点がある。なお、特に図示はしないが、第2の実施の形態でも図4及び図5に示す第1の実施の形態と略同様の変更が可能である。

[0029]また、本発明の第3の実施の形態を示す同期整流型DC-DCコンバータは、図8に 示すように、トランス(4)の2次巻線(4c)に発生する電圧の周波数に同期するパルス信 号V_{pt}を出力する周波数信号発生手段を構成するオペアンプ(60)と、オペアンプ(60) の出力パルス信号 V_{pr} の半周期毎に傾斜が反転する傾斜信号 V_{pp} を出力する積分回 路を構成する抵抗(61)及び積分コンデンサ(62)とを図4に示す同期整流型DC-DC コンバータに追加し、抵抗(61)及び積分コンデンサ(62)の接続点を電圧検出用抵抗 (52)の基準電位側(図面に向かって左側)に接続したものである。 オペアンプ(60)の 反転入力端子(-)はトランス(4)の2次巻線(4c)に接続され、同非反転入力端子(+)は2 次側回路の接地端子に接続される。したがって、図9(B)に示すように、トランス(4)の2 次巻線(4c)に発生する電圧の周波数で極性が交番する矩形状のパルス信号V が オペアンプ(60)の出力端子から出力され、オペアンプ(60)の出力パルス信号V によ り抵抗(61)を介して積分コンデンサ(62)が抵抗(61)の抵抗値と積分コンデンサ(62)の 静電容量との積で決まる時定数で充電及び放電される。これにより、図9(C)に示すよ うに、トランス(4)の2次巻線(4c)の電圧の周波数に同期する傾斜信号Vgが抵抗(61) 及び積分コンデンサ(62)の接続点から出力される。即ち、オペアンプ(60)、抵抗(61)

及び積分コンデンサ(62)は、トランス(4)の1次巻線(4a)に流れる励磁電流に対応する電圧に比例する傾斜信号V_{RP}を発生する傾斜信号発生手段を構成する。その他の構成は、図4に示す同期整流型DC-DCコンバータと略同様である。

- [0030]図8に示す第2の主MOS-FET(3)がオン状態のときに、1次側回路に流れる電流I 。 は、電流検出用トランス(51)にて検出され、電流検出用抵抗(52)によりその検出電 流に対応する電圧V_{xx}に変換される。このとき、電流検出用抵抗(52)の両端には、傾 斜信号発生手段を構成する抵抗(61)及び積分コンデンサ(62)の接続点に発生する 傾斜信号V。の電圧を基準電位として、電流検出用トランス(51)の検出電流に比例し て変化する電圧が発生する。即ち、電流検出用抵抗(52)の検出電位側(図面に向か って右側)には、図9(D)に示すように、図9(C)に示す抵抗(61)及び積分コンデンサ (62)の接続点に発生する傾斜信号V の電圧と図9(A)に示す電流検出用抵抗(52)の 検出電圧V_{DT}との重畳信号V_{RP}+V_{DT}の電圧が発生する。電流検出用抵抗(52)の検 出電位側の重畳電圧V は、第2の直流バイアス電源(54)を介して第2の比較 器(57)の反転入力端子(-)に入力され、非反転入力端子(+)に入力される接地(グラン ド) 電圧OVと比較される。即ち、第2の比較器(57)の反転入力端子(-)には、第2の直 流バイアス電源(54)のバイアス電圧V の分だけ重畳電圧V サトス を正側にシフトさ せた電圧が入力される。換言すれば、図9(D)に示すように、電流検出用抵抗(52)の 検出電位側の重畳電圧Vౣ+Vౣは、第2の比較器(57)により第2の直流バイアス電 源(54)のバイアス電圧 V_{BS2} と比較される。図9(D)に示すように、重畳電圧 $V_{RP}+V_{DT}$ が 第2の直流バイアス電源(54)のバイアス電圧V。より低くなると、図9(E)に示すように、 第2の比較器(57)から第2のバッファ増幅器(58)を介して第2の整流用MOS-FET(8) のゲートに高い電圧(H)レベルの第2の同期駆動パルス信号V。パが付与され、第2の 整流用MOS-FET(8)がオン状態となる。
- [0031] 一方、第1の主MOS-FET(2)がオン状態のときに1次側回路に流れる電流I は、電流検出用トランス(51)にて検出され、更に電流検出用抵抗(52)によりその検出電流に対応する電圧V に変換される。このとき、電流検出用抵抗(52)の両端には、傾斜信号発生手段を構成する抵抗(61)及び積分コンデンサ(62)の接続点に発生する傾斜信号V の電圧を基準電位として、電流検出用トランス(51)の検出電流に比例して

変化する電圧が発生する。即ち、電流検出用抵抗(52)の検出電位側(図面に向かっ て右側)には、図9(D)に示すように、図9(C)に示す抵抗(61)及び積分コンデンサ(62) の接続点に発生する傾斜信号V。の電圧と図9(A)に示す電流検出用抵抗(52)の検 出電圧V」との重畳信号V_{RP}+V_{DT}の電圧が発生する。電流検出用抵抗(52)の検出 電位側の重畳電圧Vg+Vҕは、第1の直流バイアス電源(53)を介して第1の比較器 (55)の非反転入力端子(+)に入力され、反転入力端子(-)に入力される接地(グランド) 電圧OVと比較される。即ち、第1の比較器(55)の非反転入力端子(+)には、第1の直 流バイアス電源(53)のバイアス電圧V の分だけ重畳電圧V +V を負側にシフトさ せた電圧が入力される。換言すれば、図9(D)に示すように、電流検出用抵抗(52)の 検出電位側の重畳電圧 $V_{RP} + V_{DT}$ は、第1の比較器(55)により第1の直流バイアス電 源(53)のバイアス電圧 V_{RSI} と比較される。図9(D)に示すように、重畳電圧 V_{RSI} が 第1の直流バイアス電源(53)のバイアス電圧V_{BS}より高くなると、図9(F)に示すように、 第1の比較器(55)から第1のバッファ増幅器(56)を介して第1の整流用MOS-FET(7) のゲートに高い電圧(H)レベルの第1の同期駆動パルス信号V が付与され、第1の 整流用MOS-FET(7)がオン状態となる。図1に示す同期整流型DC-DCコンバータ の動作と略同様である上記の動作を除く図8に示す同期整流型DC-DCコンバータ の主回路の基本的な動作の詳細な説明を省略する。

第3の実施の形態では、傾斜信号発生手段の積分回路を構成する抵抗(61)及び積分コンデンサ(62)の接続点に発生する傾斜信号 V_{RP} の電圧波形がトランス(4)の1次巻線(4a)に流れる励磁電流の波形と略相似になるため、傾斜信号 V_{RP} と電流検出用抵抗(52)の検出電圧 V_{DT} との重畳信号 V_{RP} + V_{DT} を第1及び第2の直流バイアス電源(53,54)のバイアス電圧 V_{BSI} , V_{BS2} と比較することにより、電流検出用トランス(51)にて検出された1次側回路の電流 I_{QI} , I_{Q2} に含まれるトランス(4)の励磁電流成分を相殺することができる。これにより、1次側回路に流れる電流 I_{QI} , I_{Q2} の共振電流成分のみに同期して2次側回路の第1及び第2の整流用MOS-FET(7,8)がオン状態となる。このため、2次側回路に流れる整流出力電流 I_{SI} , I_{SZ} に正確に比例させて第1及び第2の整流用MOS-FET(7,8)を効率よく駆動することができる。また、第1及び第2の直流バイアス電源(53,54)のバイアス電圧 V_{BSI} , V_{BS2} は、トランス(4)の励磁電流成分より小さい範囲を

含む任意のバイアス電圧でよいため、第1の実施の形態に比較して低い値に設定できる利点がある。第3の実施の形態でも図5に示す実施の形態と略同様の変更が可能である。即ち、第3の実施の形態において第1及び第2の比較器(55,57)を単一の出力を発生する電源で駆動する場合、図10に示すように、第1及び第2の比較器(55,57)の基準電圧入力側に別のバイアス電源(59)を接続し、何れか一方の比較器(55,57)の入力電圧範囲を超えないように基準電位となる接地(グランド)電圧0Vをバイアス電源(59)によりシフトさせればよい。また、図10では傾斜信号発生手段を構成するオペアンプ(60)が別の駆動用電源(63)により駆動される。特に図示しないが、第1及び第2の直流バイアス電源(53,54)の接続位置を図1に示す実施の形態と同様の位置に変更することも可能である。

- [0033] また、図11に示す第4の実施の形態による同期整流型DC-DCコンバータは、図8 に示すオペアンプ(60)、抵抗(61)及び積分コンデンサ(62)の代わりに、制御回路(21) 内の発振器(22)から出力されるパルス信号をそのパルス信号の半周期毎に傾斜が反 転する傾斜信号V_{RP}に変換する波形変換手段としての波形変換回路(64)を設けて、 その出力端子を電流検出用抵抗(52)の基準電位側に接続し、第1及び第2のバッフ ァ増幅器(56,58)の出力信号V、、、、、、を第1及び第2のコンデンサ(29,30)と第1及び 第2のパルストランス(31,34)を介して第1及び第2の整流用MOS-FET(7,8)の各ゲー トに付与するように変更したものである。また、図11に示す同期整流型DC-DCコン バータでは、単一の出力を発生する電源で第1及び第2の比較器(55,57)を駆動する ため、1次側回路の接地端子(GND)と第1及び第2の比較器(55,57)の基準電圧入力 側端子との間にバイアス電源(59)を接続する。その他の構成は、図8に示す同期整 流型DC-DCコンバータと略同様である。第4の実施の形態では、第1及び第2のパ ルストランス(31,34)によりトランス(4)の1次側回路と2次側回路が絶縁されるので、1次 側及び2次側回路間での相互干渉が発生し難い利点がある。図8に示す同期整流 型DC-DCコンバータの動作と略同様である図11に示す同期整流型DC-DCコン バータの動作の詳細な説明を省略する。
- [0034] 更に、図12に示す第4の実施の形態による同期整流型DC-DCコンバータは、図 11に示す電流検出用トランス(51)の代わりに、電流共振用コンデンサ(5)の両端に直

列に接続された分流用コンデンサ(65)及び電圧変換用抵抗(66)と、分流用コンデン サ(65)及び電圧変換用抵抗(66)の接続点と第1及び第2の直流バイアス電源(53,54) の接続点との間に接続された抵抗(67)とで電流検出手段を構成し、図11に示す波形 変換回路(64)と第1及び第2の直流バイアス電源(53,54)の接続点との間に抵抗(68)を 接続し、第1及び第2の直流バイアス電源(53.54)の接続点と1次側回路の接地端子 (GND)との間にバイアス電源(69)及び抵抗(70)を直列に接続し、第1及び第2の直流 バイアス電源(53,54)の極性を互いに逆にし、第1及び第2の比較器(55,57)の反転入 力端子(-)及び非反転入力端子(+)をそれぞれ互いに入れ替えたものである。その他 の構成は、図11に示す同期整流型DC-DCコンバータと略同様である。第4の実施 の形態では、1次側回路の電流共振用コンデンサ(5)に流れる電流を分流用コンデン サ(65)に僅かに分流することにより検出し、その検出電流を電圧変換用抵抗(66)によ り電圧に変換し、その検出電圧を抵抗(67)を介して第1及び第2の直流バイアス電源 (53,54)に重畳する。このため、図11に示す電流検出用トランス(51)に比較して安価な コンデンサ及び抵抗により電流検出手段を構成できると共に、1次側回路に流れる電 流I、、、I、を効率よく低損失で検出できる利点がある。図8に示す同期整流型DC-DC コンバータの動作と略同様である図12に示す同期整流型DC-DCコンバータの動 作の詳細な説明を省略する。

[0035] 本発明の実施態様は前記5つの実施の形態に限定されず、更に種々の変更が可能である。例えば、図5に示す同期整流型DC-DCコンバータは、図13に示すような変更が可能である。即ち、図13に示す同期整流型DC-DCコンバータでは、トランス(4)の1次巻線(4a)と電流共振用コンデンサ(5)の接続点と第2の主MOS-FET(3)のドレインとの間に他の電流共振用コンデンサ(37)を接続し、第2の主MOS-FET(3)のドレインーソース間に他の電圧擬似共振用コンデンサ(38)を接続し、図1に示すトランス(4)の漏洩インダクタンス(4e)を電流共振用リアクトルとして使用する代わりに1次巻線(4a)と直列に外付けの電流共振用リアクトル(39)を接続し、2次側の第1及び第2の整流用MOS-FET(7,8)の取り付け位置を負極側から正極側に変更し、第1及び第2の直流バイアス電源(53,54)の極性を互いに逆にし、第1及び第2の比較器(55,57)の反転入力端子(-)及び非反転入力端子(+)をそれぞれ互いに入れ替えている。図13に

示す同期整流型DC-DCコンバータの動作は、2次側回路に流れる整流出力電流Ist,Iの方向が図5とは逆になるため、第1及び第2の同期駆動パルス信号Vsc1,Vsc2のオン期間が互いに入れ替わる点、及びドライブ回路のレベルが異なる点を除き、図5に示す同期整流型DC-DCコンバータの動作と略同様となる。したがって、図13に示す同期整流型DC-DCコンバータでは、第1の実施の形態と略同様の作用及び効果が得られる。また、第1の実施の形態の図1、図4及び第2〜第5の実施の形態についても前記と同様の変更が可能である。また、第1〜第5の実施の形態での2次側の第1及び第2の出力整流ダイオード(9,10)の代わりに、第1及び第2の整流用MOS-FET(7,8)のドレインーソース間の内蔵ダイオードを使用してもよい。また、第1〜第5の実施の形態では、トランス(4)の1次側回路をハーフブリッジ型とする代わりに、フルブリッジ型、プッシュプル型又はフォワード型とすることもできる。更に、トランス(4)の2次側の整流回路を半波整流型にも変更できる。

産業上の利用可能性

[0036] 本発明は、電流共振方式の同期整流型DC-DCコンバータに効果が顕著である。

請求の範囲

[1] 直流電源に接続されて1次側回路を構成する少なくとも1つの主スイッチング素子及びトランスの1次巻線と、前記トランスの1次巻線に電磁的に結合する2次巻線と負荷との間に接続され、2次側回路を構成する少なくとも1つの整流用スイッチング素子とを備え、前記主スイッチング素子のスイッチング動作に同期して前記整流用スイッチング素子を駆動することにより、前記2次側回路から前記負荷に直流出力を供給する同期整流型DC-DCコンバータにおいて、

前記1次側回路に流れる電流を検出する電流検出手段と、前記トランスの励磁電流に対応する電圧よりも大きいバイアス電圧を発生するバイアス手段と、前記電流検出手段の検出電圧が前記バイアス手段のバイアス電圧を超えたとき、前記整流用スイッチング素子を駆動する比較手段とを備えたことを特徴とする同期整流型DC-DCコンバータ。

[2] 直流電源に接続されて1次側回路を構成する少なくとも1つの主スイッチング素子及びトランスの1次巻線と、前記トランスの1次巻線に電磁的に結合する2次巻線と負荷との間に接続され、2次側回路を構成する少なくとも1つの整流用スイッチング素子とを備え、前記主スイッチング素子のスイッチング動作に同期して前記整流用スイッチング素子を駆動することにより、前記2次側回路から前記負荷に直流出力を供給する同期整流型DC-DCコンバータにおいて、

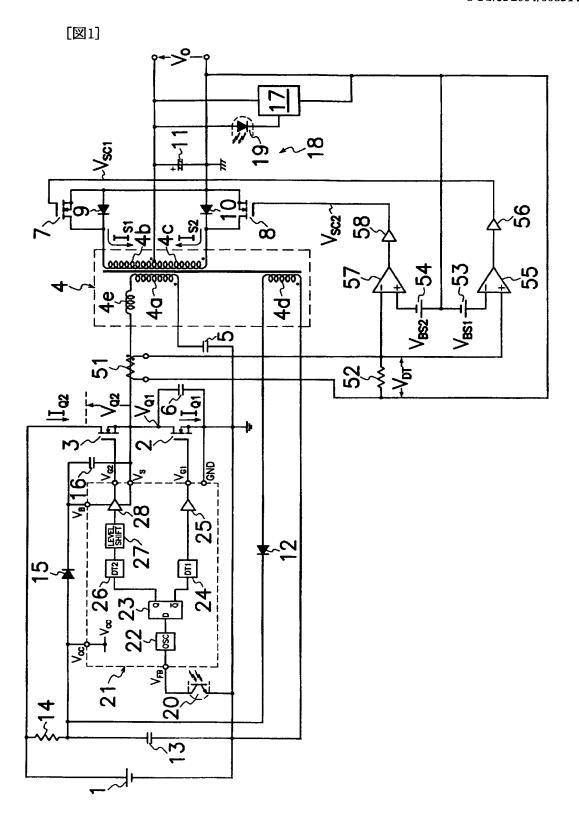
前記1次側回路に流れる電流を検出する電流検出手段と、バイアス電圧を発生するバイアス手段と、前記トランスの励磁電流に対応する電圧に比例する傾斜信号を発生する傾斜信号発生手段と、前記電流検出手段の検出電圧が前記バイアス手段のバイアス電圧と前記傾斜電圧発生手段の傾斜信号との重畳信号の電圧を超えたとき、前記整流用スイッチング素子を駆動する比較手段とを備えたことを特徴とする同期整流型DC-DCコンバータ。

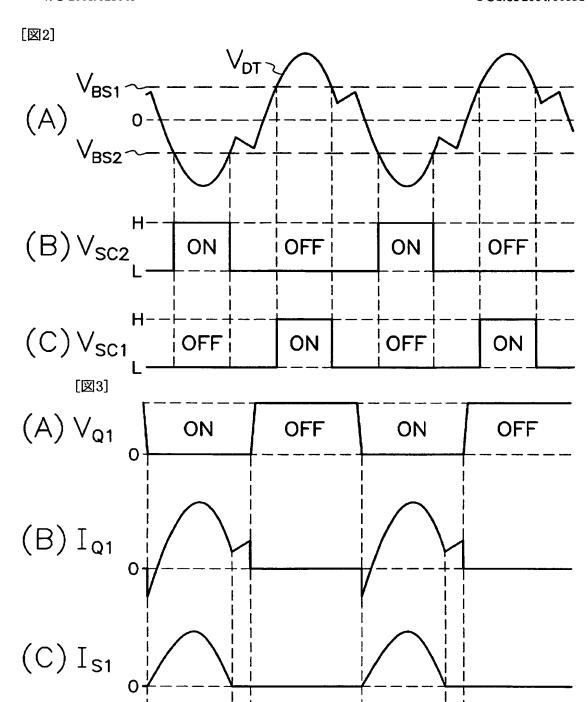
[3] 直流電源に接続されて1次側回路を構成する少なくとも1つの主スイッチング素子及びトランスの1次巻線と、前記トランスの1次巻線に電磁的に結合する2次巻線と負荷との間に接続され、2次側回路を構成する少なくとも1つの整流用スイッチング素子とを備え、前記主スイッチング素子のスイッチング動作に同期して前記整流用スイッ

チング素子を駆動することにより、前記2次側回路から前記負荷に直流出力を供給する同期整流型DC-DCコンバータにおいて、

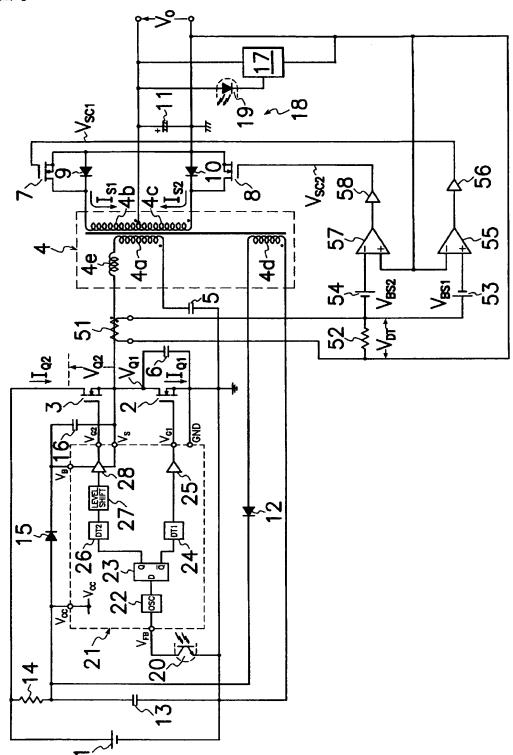
前記1次側回路に流れる電流を検出する電流検出手段と、バイアス電圧を発生するバイアス手段と、前記トランスの励磁電流に対応する電圧に比例する傾斜信号を発生する傾斜信号発生手段と、前記電流検出手段の検出電圧と前記傾斜電圧発生手段の傾斜信号との重畳信号の電圧が前記バイアス手段のバイアス電圧を超えたとき、前記整流用スイッチング素子を駆動する比較手段とを備えたことを特徴とする同期整流型DC-DCコンバータ。

- [4] 前記傾斜信号発生手段は、前記トランスの2次巻線又は該2次巻線の電圧に相当する電圧を出力する巻線に接続され、該巻線の電圧の半周期毎に傾斜が反転する傾斜信号を出力する積分回路で構成される請求項2又は3に記載の同期整流型DC-DCコンバータ。
- [5] 前記傾斜信号発生手段は、前記トランスの2次巻線又は該2次巻線の電圧に相当する電圧を出力する巻線に接続され、該巻線の電圧の周波数に同期するパルス信号を出力する周波数信号発生手段と、該周波数信号発生手段の出力パルス信号の半周期毎に傾斜が反転する傾斜信号を出力する積分回路とを有する請求項2又は3に記載の同期整流型DC-DCコンバータ。
- [6] 前記傾斜信号発生手段は、前記主スイッチング素子のスイッチング周波数の基準となる発振器の出力パルス信号を該出力パルス信号の半周期毎に傾斜が反転する傾斜信号に変換する波形変換手段で構成される請求項2又は3に記載の同期整流型DC-DCコンバータ。

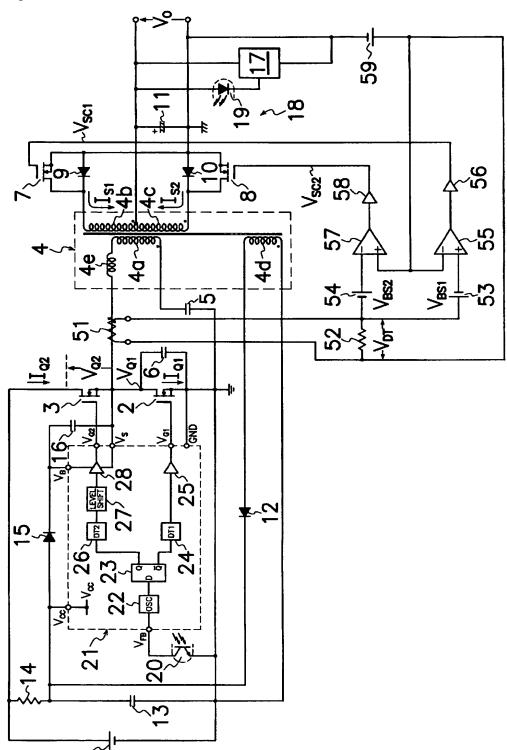




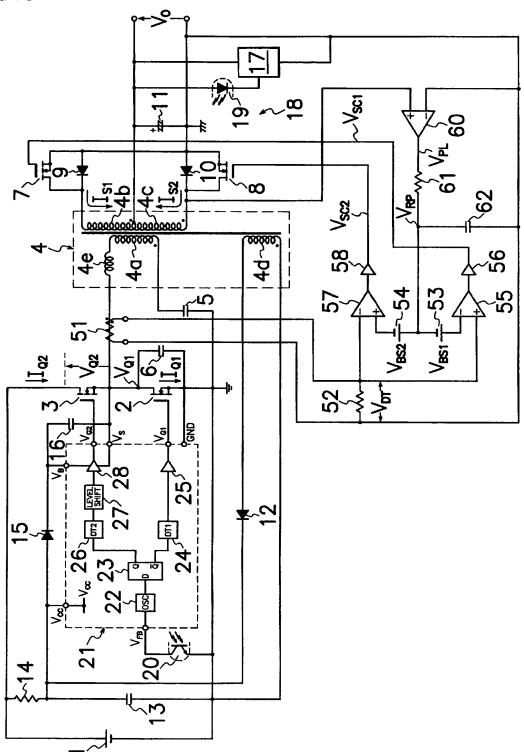


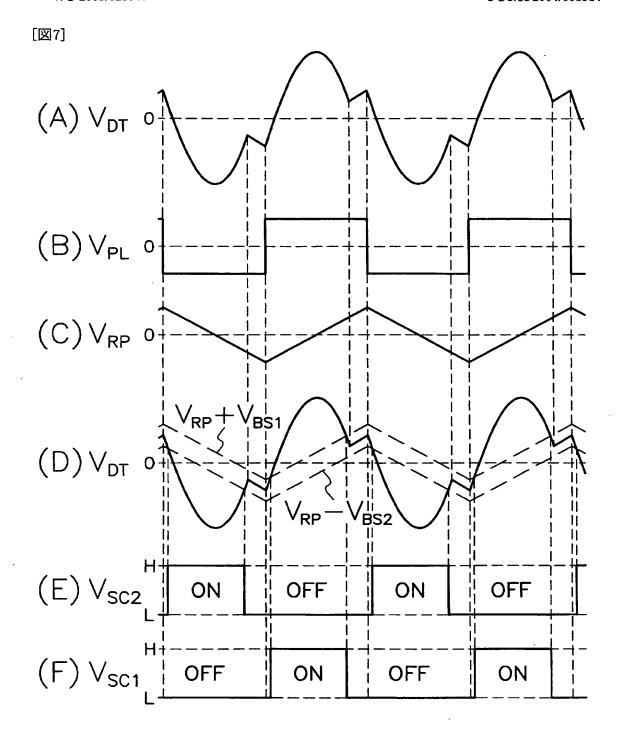


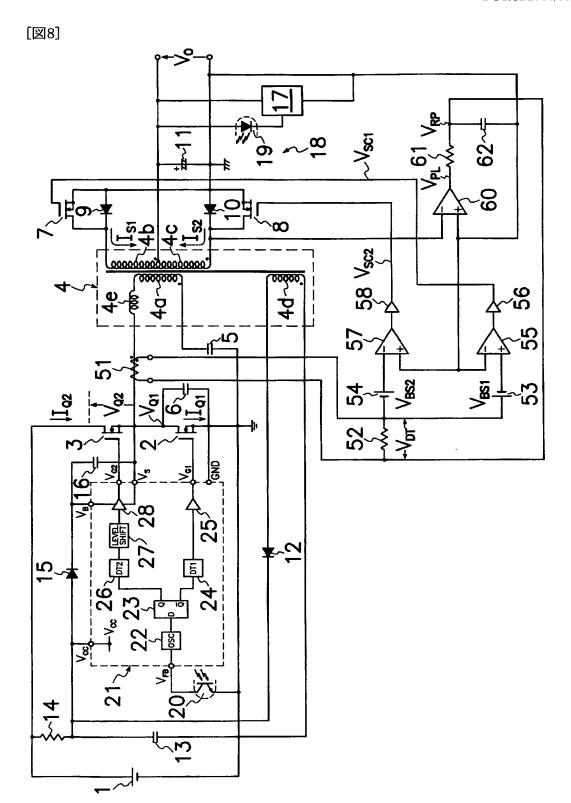


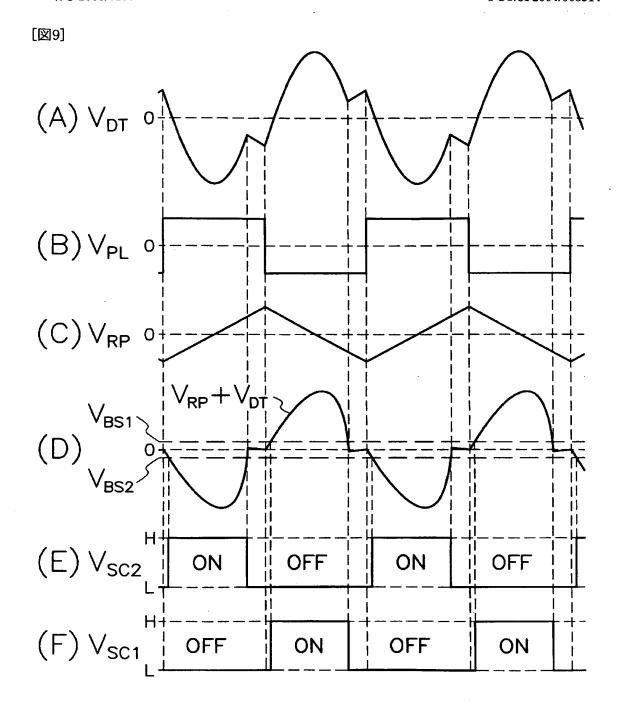




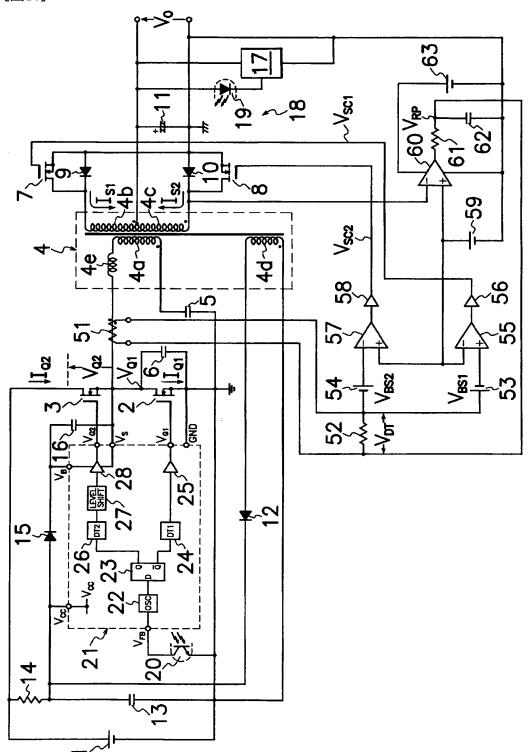






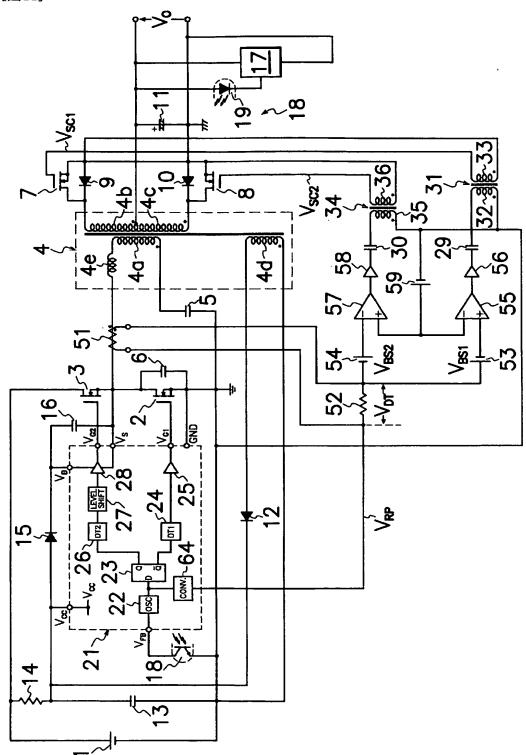




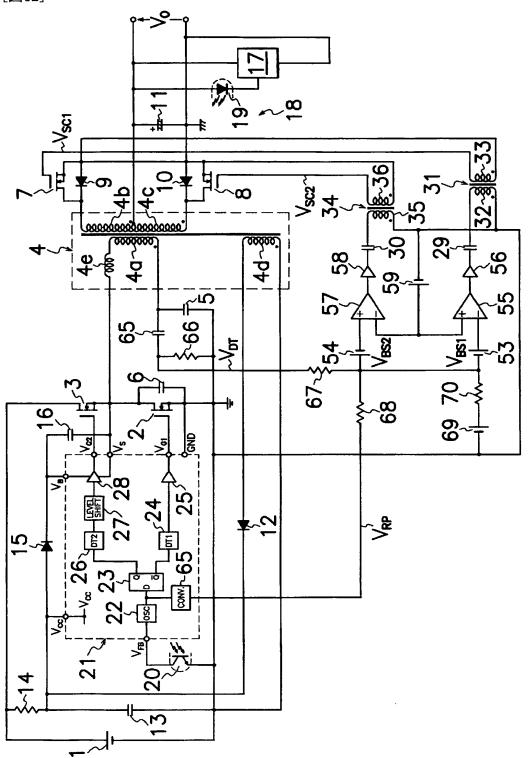


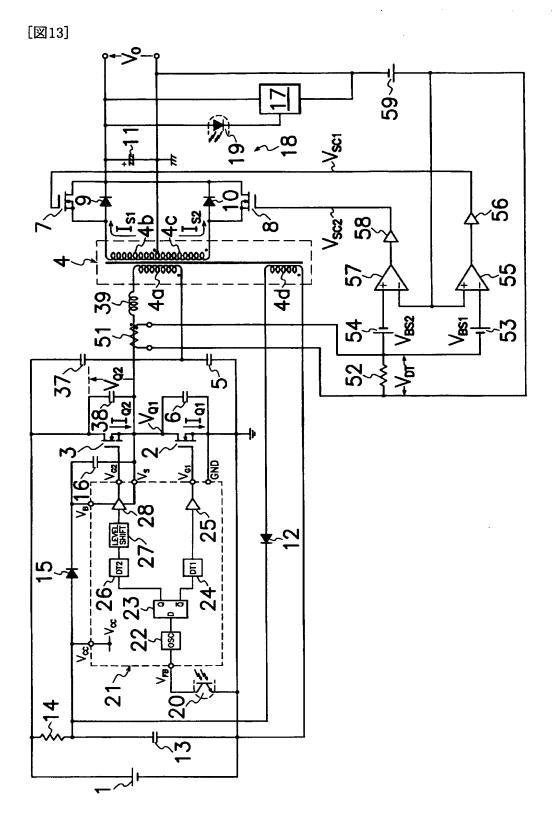
WO 2005/025043 PCT/JP2004/008314



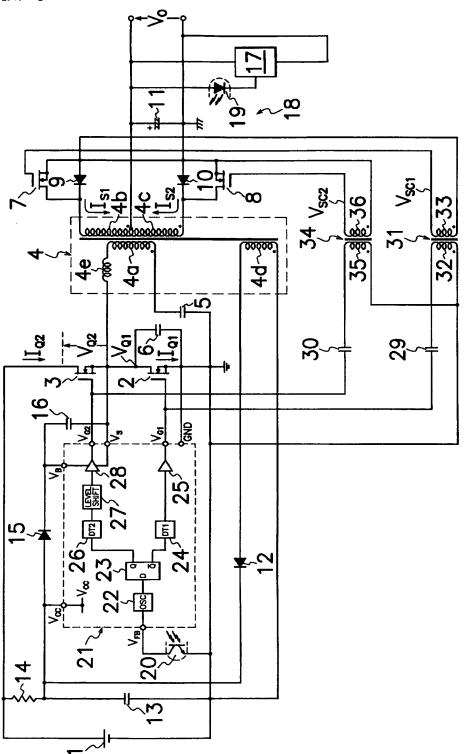


[図12]

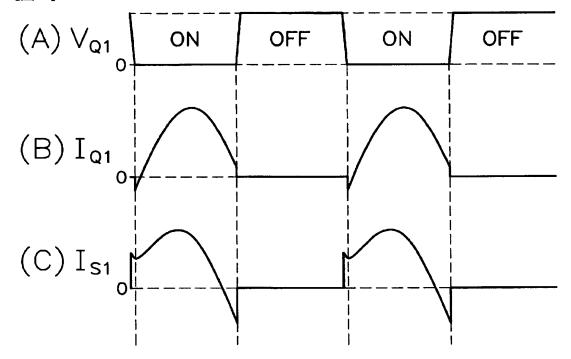




[図14]



[図15]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

	PCT/JP2004/008314	
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H02M3/28		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification	ication and IPC	
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification Int.Cl ⁷ H02M3/00-3/44	on symbols)	
	uch documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004 Shinan Toroku Koho 1996-2004	
Electronic data base consulted during the international search (name of data base	and, where practicable, search terms used)	
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category* Citation of document, with indication, where appropriate		
X JP 8-66023 A (Origin Electric Co. A Nippon Telegraph And Telephone Co. 08 March, 1996 (08.03.96), Column 5, line 40 to column 7, line Figs. 7, 8 (Family: none)	rp.),. 2-6	
A JP 11-313479 A (Nagano Nihon Muse Kaisha), 09 November, 1999 (09.11.99), Par. Nos. [0013] to [0029]; Figs. (Family: none)		
Further documents are listed in the continuation of Roy C	.]	
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than	date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art	
	f mailing of the international search report 21 September, 2004 (21.09.04)	
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Author	ized officer	
Facsimile No. Teleph form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)	one No.	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/008314

(Continuation)). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relev	ant passages	Relevant to claim No.
A	JP 9-322532 A (Origin Electric Co., Ltd. 12 December, 1997 (12.12.97), Full text; Figs. 1 to 9 (Family: none)	1-6	
. А	JP 6-343262 A (Shindengen Electric Mfg. Co., Ltd., Nippon Telegraph And Telephone Corp.), 13 December, 1994 (13.12.94), Full text; Figs. 1, 2 (Family: none)	1-6	
			• ·
	•		
		·	
			·

					
A. 発明の	属する分野の分類(国	際特許分類	(IPC))		
In	t. C17	H02M	3/28		
B. 調査を	 行った分野		,		
	最小限資料(国際特許	分類(IP	C))	·····	
1 h	t. C1'	H02M	3/00-3		
	外の資料で調査を行っ				
	国実用新案公報 国公開実用新案公報		922-19	• •	
	国登録実用新案公報		971-20 $994-20$	·	
	国実用新案登録公報		996 - 20	•	
国際調査で使用	目した電子データベー	ス(データ・	ペースの名称、	調査に使用した用語)	
-	•		,		
C 関海ナ2	ると認められる文献				
引用文献の	っと話のりれる大阪	 			関連する
カテゴリー*	引用文献名 及	び一部の箇月	近が関連する	ときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
x	JP 8-660	23 A		·	1
Α	(オリジン電気株	式会社、日	本電信電話板	法式会社)	2-6
	1			-第7欄第5行,図7、8	2 0
	(ファミリーなし)		110010 - 0 11	No. 1 111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	ĺ.
			•	•	
A	JP 11-31	3479	A (長野日本	無線株式会社)	1-6
				【0029】,図1,2	.
	(ファミリーなし)				
	とにも文献が列挙され	ブルンズ	•		
C THIO THE C	・にも大郎がからずられ			□ パテントファミリーに関する別	秋を参照。
* 引用文献の				の日の後に公表された文献	
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって					
もの 「E」国際出願	頁日前の出願または特	許であるが、	国際出願日	出願と矛盾するものではなく、§ の理解のために引用するもの	発明の原理又は理論
以後に公	公表されたもの			「X」特に関連のある文献であって、	当該文献のみで発明
「L」優先権主	E張に疑義を提起する	文献又は他の	の文献の発行	の新規性又は進歩性がないと考え	えられるもの
	(は他の特別な理由を 理由を付す)	確立するたる	めに引用する	「Y」特に関連のある文献であって、	当該文献と他の1以
	まのを1997 よる開示、使用、展示:	等に言及する	5 文献	上の文献との、当業者にとって! よって進歩性がないと考えられる	目明である組合せに
「P」国際出願	頁日前で、かつ優先権	の主張の基础	をとなる出願	「&」同一パテントファミリー文献	טיפי כי
国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 04 0 00 0 4					
		09.20	0 4	21.9.2	2004
	2名称及びあて先			特許庁審査官(権限のある職員)	3V 2917
	B特許庁(ISA/J		ļ	櫻田 正紀	231,
	が便番号100-89 第千代四回電が開ニア		ļ	新红斑·B. 0.0 0 = 0 = 0 = 0 = 0	
果尽有	8千代田区霞が関三丁	日4番3号		電話番号 03-3581-1101	内線 3356

国際出願番号 PCT/JP2004/008314

C (続き) .). 関連すると認められる文献				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号			
A	JP 9-322532 A (オリジン電気株式会社) 12.12.1997,全文,図1-9 (ファミリーなし)	1-6			
A	JP 6-343262 A (新電元工業株式会社、日本電信電話株式会社) 13.12.1994,全文,図1,2(ファミリーなし)	1-6			
	· .				
,					
		·			
·					

THIS PAGE BLANK (USPTO)